S	Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent und Reexamination	der
10/765,568	CHANG ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Mark Habianan	1642	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
			
			-
	•		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner

SEARCH N (INCLUDING SEARC	OTES H STRATEGY)
	DATE	EXMR
updated STN search	12/6/2007	MH
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		